

[首页](#)[学报简介](#)[文章查询](#)[学报动态](#)[作者园地](#)[投稿须知](#)[期刊订阅](#)[联系我们](#)

宇航学报

[电子信息](#)[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)[◀◀ 前一篇](#) | [后一篇 ▶▶](#)

脉冲重复间隔测量误差对SAR欺骗干扰成像的影响

林晓烘, 刘培国, 薛国义

国防科技大学电子科学与工程学院, 长沙 410073

Effect Caused by the Measurement Error of Pulse Repetition Interval for Deception Jamming under SAR Imaging

LIN Xiao hong, LIU Pei guo, XUE Guo yi

School of Electronic Science and Engineering, National Univ. of Defense Technology, Changsha 410073, China

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章 \(15\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 2012 《宇航学报》编辑部

电话: 010-68768614 (稿件), 010-68767316 (财务) Email: yhxb@vip.163.com

办公地址: 北京市海淀区阜成路8号院主办公楼303, 306; 通信地址: 北京市838信箱 《宇航学报》编辑部, 邮政编码: 100048

京ICP备10008805号-4

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn